

2026年2月18日
TESEC Corporation

新产品发布：Strip Frame Test Handler 5880-IH

【产品概述】

我们 TESEC 公司新开发的 Strip Frame Test Handler “5880-IH”，可在无需单颗分割的情况下，于高低温环境中对条带框架上的器件进行测试。本机型在既有机型高精度对位及位置/Z 高度补偿技术的基础上，结合了高负载能力与高精度载台，实现多站（Max 255 site）并行测试。此外，本机型还支持温度（-55~+170°C）环境测试，可实现高可靠性检测并提高设备稼动率，同时显著提高测试效率，助力生产效率的提升。

【受注开始时间】

2026年2月

【概要规格】

- 封装类型：SO、QFN
- 条带尺寸：最大 300 × 100 mm
- 器件尺寸：边长 0.4 mm 至 10 mm，厚度 ≤ 3 mm（详细规格可洽谈）
- 测试站数量：标准 64 site，可选至 255 site
- 测试机接口：GPIB、RS-232C（可选）

【主要特性】

- 通过先进的对位与位置/Z 高度补偿技术，结合高负载能力与高精度载台，实现高重复性的多站点并行测试。
- 通过冷媒与卡盘直接加热，实现宽温范围与高精度控制 -55 至 +170 ° C，±1 ° C。
- 高生产效率 UPH 45,000（48 颗并行，测试时间 ≤ 4 秒）。

Tesec 公司将准确响应客户需求，通过提供高附加值的解决方案，持续助力检测工序生产能力与生产效率的提升。

【联系方式】

東京都東大和市上北台 3 丁目 391-1

Tesec 股份有限公司 销售部

TEL : 042-566-2111 E-mail : info@tesec.co.jp



Strip Frame Test Handler 5880-IH

【联系方式】

東京都東大和市上北台 3 丁目 391-1

株式会社・Teseq 営業統括部

TEL : 042-566-2111 E-mail : info@tesec.co.jp

以上